

Titulados a nivel Maestría en la FIME-UANL

Marzo 2010 - Mayo 2010

Héctor Ricardo Flores Romero, Maestría en Especialización en Telecomunicaciones y Control, (Examen por materias), 3 de marzo de 2010.

Ricardo Iván Cortés Roque, Maestría en Ingeniería con orientación en Manufactura, (Examen por materias), 5 de marzo de 2010.

Libia Zulema Monreal Vargas, Maestría en Administración Industrial y de Negocios con orientación en Comercio Exterior, (Examen por materias), 11 de marzo de 2010.

Mario Sergio Facundo Garza, Maestría en Ingeniería con orientación en Manufactura, (Examen por materias), 16 de marzo de 2010.

Armando Bernardo Nava Ortiz, Maestría en Ingeniería de la Información con orientación en Ingeniería Artificial, (Examen por materias), 26 de marzo de 2010.

José Alberto Ríos Cavazos, Maestría en Ingeniería con orientación en Manufactura, (Examen por materias), 14 de abril de 2010.

Zulema Gutiérrez Salinas, Maestría en Administración Industrial y de Negocios con orientación en Relaciones Industriales, (Examen por materias), 16 de abril del 2010.

Yaren Patricia Lara Rodríguez, Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas, “*Estudios de análisis estadístico en ciencia de materiales*”, 16 de abril de 2010.

Martha Elia García Reboloso, Maestría en Ciencias de la Administración con Especialidad en Sistemas, “*Diseño de una página “web” para educación a distancia*”, 29 de abril de 2010.

Carlos Gilberto Hernández Aguirre, Maestría en Administración Industrial y de Negocios con orientación en Producción y Calidad, (Examen por materias), 3 de mayo de 2010.

Jorge Oswaldo González Garza, Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica con Especialidad en Materiales, “*Películas delgadas de seleniuro de plata y antimonio por medio de la combinación de baño químico y evaporación térmica para aplicaciones fotovoltaicas*”, 6 de mayo de 2010.

Jesús Orlando Martínez, Maestría en Administración Industrial y de Negocios con Especialidad en Producción y Calidad, “*Implementación de programas de manufactura con filosofía de cero defectos*”, 11 de mayo de 2010.

Marco Polo Pizano Salas, Maestría en Administración Industrial y de Negocios con orientación en Producción y Calidad, (Examen por materias), 11 de mayo de 2010.

Francisca Yosel Soto Cárdenas, Maestría en Administración Industrial y de Negocios con orientación en Producción y Calidad, (Examen por materias), 18 de mayo de 2010.

Pedro Fabián Carrola Medina, Maestría en Administración Industrial y de Negocios con orientación en Relaciones Industriales, (Examen por materias), 18 de mayo de 2010.

Susana Gabriela de la Cruz Mauricio, Maestría en Administración Industrial y de Negocios con orientación en Comercio Exterior, “*Exportación de bisutería y joyería fina México-Estados Unidos*”, 19 de mayo de 2010.

Karla Nathali Porras Vázquez, Maestría en Administración Industrial y de Negocios con orientación en Relaciones Industriales, (Examen por materias), 19 de mayo de 2010.

Román Cabello García, Maestría en Ingeniería con orientación en Manufactura, (Examen por materias), 20 de mayo de 2010.

Luis Daniel Pérez Luevano, Maestría en Ingeniería con orientación en Manufactura, (Examen por materias), 20 de mayo de 2010.

Mario Antonio Alanís Mota, Maestría en Ciencias de la Administración con Especialidad en Producción y Calidad, "*Implantación de un sistema de inspección de proceso en línea*", 21 de mayo de 2010.

Ernesto Mendoza Gámez, Maestría en Ingeniería con orientación en Mecatrónica, (Examen por materias), 21 de mayo de 2010.

Enrique Manuel Castillo Morales, Maestría en Ingeniería de la Información con orientación en Informática, (Examen por materias), 25 de mayo de 2010.

Gustavo Alfredo Valdez González, Maestría en Administración Industrial y de Negocios con orientación en Producción y Calidad, (Examen por materias), 25 de mayo de 2010.

Victor Guadalupe Marines Castillo, Maestría en Ciencia de la Ingeniería Eléctrica con orientación en Sistemas Eléctricos de Potencia, 27 de mayo de 2010.

ENRÉDATE EN LA RED
WWW.MUSEOSDENUEVOLEON.ORG

RED ESTATAL DE MUSEOS NUEVO LEÓN